实验2报告

2017K8009908018 蔡润泽 实验箱: 45

一、实验任务(10%)

本次实验主要是通过让我们利用仿真和上板,熟悉硬件设计与调试的流程,并了解 Reg_File 寄存器堆, 同步RAM、异步RAM 的特性, 其中:

实验一: 利用给出的寄存器堆相关代码,通过仿真调试,得出寄存器堆的特性。

实验二:利用同步 RAM、异步 RAM 的相关代码,通过仿真、综合,查看两者的波形和资源利用率,学习同步和异步 RAM 的读写行为和两者的异同,并于寄存器堆的行为进行比较。

实验三:对于给出的代码通过仿真和上板进行调试修改,找出存在的 5 处 bug。

二、实验设计(0%)

三、实验过程(90%)

(一) 实验流水账

9月6日, 19: 00-20: 00, 实验一代码仿真,添加测试信号和 marker,并保存相关文件

9月7日,10:00-11:30,实验二、实验三代码仿真、综合,添加测试信号和 marker,并保存相关文件

9月7日,20:00-22:00,实验三代码调试、仿真、综合、上板,开始撰写实验报告

9月8日, 9: 30-11: 30, 继续撰写实验报告

(二) 子任务一



图 1.1 寄存器堆写使能为 1, 时钟上升沿时的寄存器堆波形图

从此图中可以看出,第一根蓝线对应的时刻是 we 写使能信号变为 1 的时候。但此时时钟信号 clk 未处于上升沿,因此,此时 waddr 对应的 1 号寄存器的值依然没有被赋予 wdata 的值:1111ffff;而图中黄线对应的时刻,即当信号 we 变为 1,即写使能,且时钟信号处在上升沿时,wdata 的值 1111ffff 存入 waddr 指向的 1 号寄存器中。这体现了寄存器堆同步写的特点。

图中第二根蓝线是两个 raddr 读地址改变的时刻,此时的 rdata1 和 rdata2 的值也立马随之改变,分别输出 1 号 寄存器的值和 2 号寄存器的值。这体现了寄存器堆异步读的特点,即不受时钟上升沿控制。

(三) 子任务二

1、仿真行为对比分析

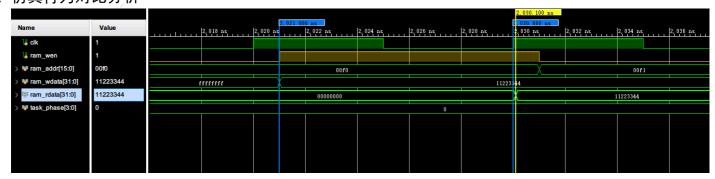


图 2.1 同步 RAM 仿真波形图一

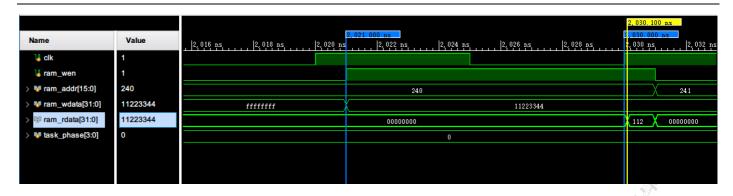


图 2.2 异步 RAM 仿真波形图一

(1) 两种 RAM 的相同点

从图 2.1 和图 2.2 中可以看出,第一根蓝线对应的时刻是 ram_wen 写使能信号变为 1 的时候,但此时 clk 并未处于上升沿,因此,此时 wdata 的值还未发生改变;而图中第二根黄线对应的时刻,即当 wen 信号为 1,即写使能,且时钟处在上升沿时,wdata 的值 11223344 存入 ram_addr 指向的内存地址中,这从黄线时指向同一地址的 ram rdata 读数也变成 11223344 里体现出来。这体现了两个 RAM 均为同步输入的特点。



图 2.3 同步 RAM 仿真波形图二

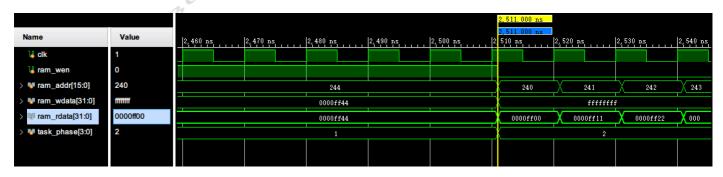


图 2.4 异步 RAM 仿真波形图二

(2) 两种 RAM 的不同点

从图 2.3 和图 2.4 中可以看出,在内存输出地址在 240 位置的值时,同步 RAM 是在时钟的上升沿才进行输出;而异步 RAM 是在读地址信号(ram rdata)发生改变时就异步输出了。这体现出同步 RAM 同步输出,异步

RAM 异步输出的特点。

(3) 与寄存器堆进行比较

将两种 RAM 的读写行为与寄存器堆的读写行为进行比较,可以发现,两种 RAM 的写行为都与寄存器堆相同,均为同步写。而对于读行为,只有异步 RAM 与寄存器堆相同,为异步读:而同步 RAM 为同步写。

2、时序、资源占用对比分析

(1) 时序对比分析

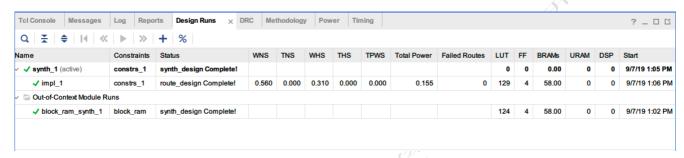


图 2.5 同步 RAM Design Runs



图 2.6 异步 RAM Design Runs

通过图 2.5 和图 2.6 可以看出,同步 RAM 的最差负时序裕量 (WNS)为正 0.56,而异步 RAM 的最差负时序裕量 (WNS)为负 6.556; 同步 RAM 的总负时序裕量 (TNS)为 0,而异步 RAM 的总负时序裕量 (TNS)为负 7449.666。对于时序裕量,应尽量做到 TNS=THS。

而同步 RAM 对于 LUT 的占用率和 FF 的占用率极低; 异步 RAM 对于 LUT 和 LUTRAM 的占用率比较高,特别是对于 LUTRAM 的占用率达到了 71%。异步 RAM 的功耗也相对较高,是同步 RAM 的 2.5 倍。

(2) 资源占用对比分析

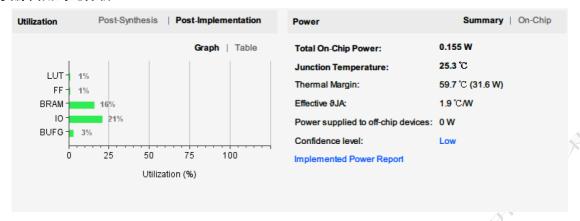


图 2.7 同步 RAM 资源利用率

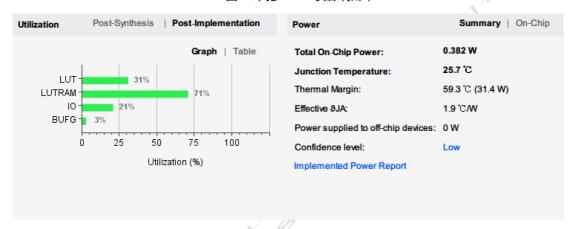


图 2.8 异步 RAM 资源利用率

通过图 2.7 和图 2.8 可以看出,两种 RAM 的 I/O 和 BUFG 占用率相当。

而同步 RAM 对于 LUT 的占用率和 FF 的占用率极低; 异步 RAM 对于 LUT 和 LUTRAM 的占用率比较高,特别是对于 LUTRAM 的占用率达到了 71%。同时异步 RAM 的功耗也相对较高,是同步 RAM 功耗的 2.5 倍。

3、总结

通过上述对比分析,在生成大块RAM时,选择同步RAM来实现的做法更优。虽然异步RAM灵活方便,但同步RAM的稳定性更高,资源占用率更低,因此更适应于大块RAM的生成。

(三) 子任务三

1、错误1: 变量命名错误导致波形为 Z

(1) 错误现象

Vivado 软件有该错误变量命名行出现高亮,同时 num_csn 信号为 ZZ,如图 3.1。

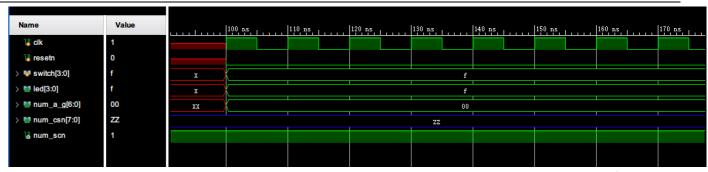


图 3.1 错误一导致的波形

(2) 分析定位过程

num_csn的波形为 "ZZ",同时 Vivado 软件对存在错误变量命名的代码行显示出高亮,通过高亮部分定位到错误变量名 num_scn,通过与前部分代码中的 "num_csn"变量名比对发现,错误变量名 "num_scn"应该修改为 "num_csn"。

(3) 错误原因

由于粗心导致的同一变量的变量名前后不一致。

(4) 修正效果

修改变量名为"num csn"高亮消失, num csn 波形恢复正常, 如图 3.2。

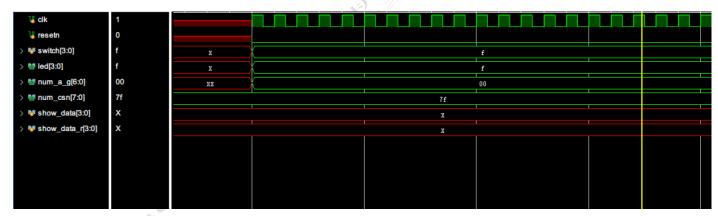


图 3.2 错误一修复后的波形、错误二出现"X"

(5) 归纳总结(可选)

可以用一些 IDE 工具,通过变量补全的插件,自动补全变量。写代码时应该要时刻保持细心。

2、错误2: 赋值语句被注释导致波形为 X

(1) 错误现象

如图 3.2, 波形中的 show data 和 show data r 为 "X"。

(2) 分析定位过程

通过找 show data 和 show data r 的赋值语句,发现"// show data <=~switch;",即赋值语句被注释掉。

(3) 错误原因

由于失误,"//"将 show data 的赋值语句给注释掉,导致未给 show data 赋值。

(4) 修正效果

删除注释"//"。但当修改完这一步,会发现一个新的问题,如图 3.3, 因此修正效果需要将新问题解决后才能 查看。

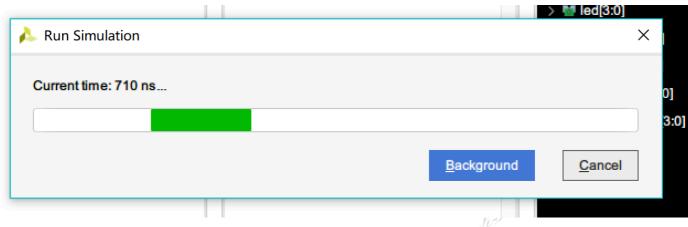


图 3.3 错误二修复后的仿真时出现新问题

(5) 归纳总结(可选)

由于粗心导致的问题,编写代码时还需要更加细心。

3、错误3:由于组合环导致波形停止

(1) 错误现象

仿真卡在710ns,不能顺利进行,如图3.3。

(2) 分析定位过程

Vivado产生高亮,如图 3.4。

```
assign
               keep_a_g = num_a_g + nxt_a_g;
○→assign nxt a g = show data=4'd0 ? 7'b1111110 :
                                                        //0
               70
                      show_data=4' d1 ? 7' b0110000 :
                                                        //1
                      show_data=4' d2 ? 7' b1101101 :
                                                        //2
                      show data=4' d3 ? 7' b11111001 :
                                                        //3
                      show_data=4' d4 ? 7' b0110011 :
                                                        //4
                      show data=4' d5 ? 7' b1011011 :
                                                        //5
                      show_data=4' d7 ? 7' b1110000 :
                                                        //7
                      show_data=4'd8 ? 7'b1111111 :
                                                        //8
                      show_data=4' d9 ? 7' b1111011 :
                                                        //9
                                        keep_a_g
    endmodul e
```

图 3.4 错误三仿真失败后的代码部分产生高亮

通过分析发现, "assign keep_a_g = num_a_g + nxt_a_g;"和"assign nxt_a_g = show_data==...=keep_a_g;" 中 nxt a g 参与了 keep a g 的赋值,而 keep a g 参与了 nxt a g 的赋值,因此形成了变量赋值的组合环。通过 对代码的语义分析,可以将 "assign keep_a_g = num_a_g + nxt_a_g; " 改为 "assign keep_a_g = num_a_g; "。

(3) 错误原因

nxt a g参与了 keep a g的赋值,而 keep a g参与了 nxt a g,导致形成组合环,从而导致了波形停止。

(4) 修正效果

如图 3.5, 将 "assign keep_a_g = num_a_g + nxt_a_g; " 改为 "assign keep_a_g = num_a_g; "后, 仿真正常执行, 错误 2 的修改也得到了验证。

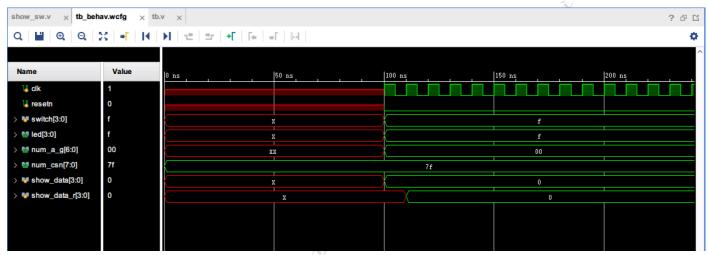


图 3.5 错误三修改后的波形图

4、错误 4: always 语句中未用非阻塞赋值形成越沿采样

(1) 错误现象

通过观察代码,发现 show data r的赋值语句在 always 块中,但采取的是阻塞赋值方式

(2) 分析定位过程

通过找 show_data_r 的赋值语句,发现 "show_data_r = show_data;",即 show_data_r 没用使用非阻塞赋值,而在时序逻辑里,需要使用非阻塞复制,因此,我将 "show_data_r = show_data;"改为 "show_data_r <= show_data;"

(3) 错误原因

show data r 的赋值语句在 always 块中,但采取的是阻塞赋值方式。而在时序逻辑里,需要使用非阻塞复制。

(4) 修正效果

将 "show_data_r = show_data;"改为 "show_data_r <= show_data;"

5、错误 5: 功能 BUG

(1) 错误现象

上板后,如图 3.6,从右至左拨第 2、第 3 个开关,数字 "6" 无法显示。

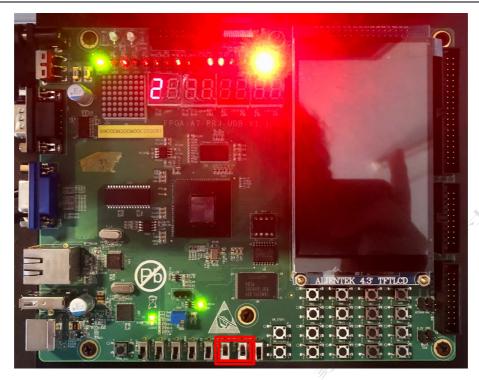


图 3.6 错误五无法显示数字 "6"的上板图

(2) 分析定位过程

通过找变量 "nxt_a_g"的条件赋值语句,发现缺少了 "show_data==4'd6?" 这一个选择条件,因此,代码加上了 "show_data==4'd6? 7'b 1011111:"。

(3) 错误原因

变量"nxt_a_g"的条件赋值语句,缺少了"show_data==4'd6?"这一个选择条件,导致板上数字"6"无法显示。

(4) 修正效果

代码加上了"show_data==4'd6? 7'b 1011111:"后,如图 3.7上板数字"6"可以显示。

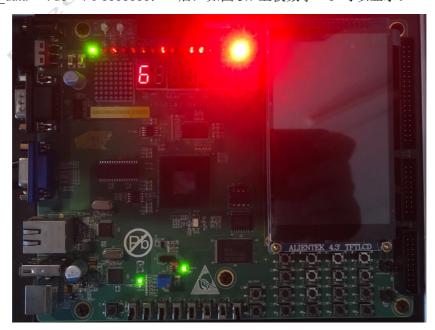


图 3.7 错误五修正后显示数字 "6"的上板图

四、实验总结(可选)

通过完成这次实验,在硬件部分,我较之前增加了对同步 RAM 和异步 RAM 的了解。发现同步、异步 RAM 只是在读数据时有区别。异步 RAM 的异步只指读异步。通过两者的对比,也了解到生成大块 RAM 时,同步 RAM 更具有优势。

而子任务三对于测试代码的调试,让我了解到保持细致在编程时的重要性。做实验之前,本以为这 5 个 bug 会藏得很深,但发现这 5 处 bug 都只是非常常见的错误,甚至我第一次接触测试代码时,在还没有经过仿真和上板的测试的情况下,就直接找出了这 5 处 bug。当然,"当局者迷",找别人的 bug 可能相对容易,但自己写代码的时候,可能一不小心也是会犯很多自己并不容易察觉的小错误,所以今后写代码的确需要更加细致。

另外,这次调试虽然没有测试自己编写的代码,但上板调试的过程能看到代码的变动能反应在机器的变化上,还是非常具有体验感。这也让我对今后的实验充满了期待。当然了,还是希望自己今后的实验能少写一些 bug,争取少调几次就能通过。